

ESPECIALIZACIÓN EN EDUCACIÓN EN TECNOLOGÍA
 RESULTADOS CONVOCATORIA - Concurso abreviado docentes
 PUBLICACIÓN 744

Perfil: Fundamentos de tecnología III: Módulo de Didáctica del Diseño - Aspirante: Betsy Adriana Gelvez Barahona

FACTOR A EVALUAR	PRESENTADO		VALORACIÓN MÁXIMA	VALORACIÓN MÁXIMA
	SI	NO		
Títulos de Pregrado	X		15 puntos	15 puntos
Títulos de postgrado	X		15 puntos	7 puntos
Experiencia docente y profesional		X ¹	25 puntos	10 puntos
Investigaciones y/o publicaciones concluidas y en curso	X ²		25 puntos	10 puntos
Entrevista	X		20 puntos	15 puntos
TOTAL				57 puntos

Perfil: Fundamentos de tecnología III: Módulo de Cibercultura

Aspirante: Jaime Alejandro Rodríguez Ruiz

FACTOR A EVALUAR	PRESENTADO		VALORACIÓN MÁXIMA	VALORACIÓN MÁXIMA
	SI	NO		
Títulos de Pregrado	X		15 puntos	15
Títulos de postgrado	X		15 puntos	15
Experiencia docente y profesional	X		25 puntos	25
Investigaciones y/o publicaciones concluidas y en curso	X		25 puntos	25
Entrevista	X		20 puntos	20
TOTAL				100 puntos

Perfil: Sistemas tecnológicos y procesos técnicos

Aspirante: Germán Arturo López Martínez

FACTOR A EVALUAR	PRESENTADO		VALORACIÓN MÁXIMA	VALORACIÓN MÁXIMA
	SI	NO		
Títulos de Pregrado	X		15 puntos	15
Títulos de postgrado	X		15 puntos	15
Experiencia docente y profesional	X		25 puntos	20
Investigaciones y/o publicaciones concluidas y en curso	X		25 puntos	25
Entrevista	X		20 puntos	20
TOTAL				95 puntos

Con base en la valoración anterior, el Consejo curricular decide no seleccionar a la aspirante al perfil de Fundamentos de tecnología III: Módulo de Didáctica del Diseño y seleccionar a los siguientes aspirantes para los siguientes perfiles:

Perfil Fundamentos de tecnología III: Módulo de Cibercultura

Seleccionado: JAIME ALEJANDRO RODRÍGUEZ RUIZ

Perfil Sistemas tecnológicos y procesos técnicos

Seleccionado: GERMÁN ARTURO LÓPEZ MARTÍNEZ

¹ La aspirante presenta constancias de experiencia profesional, pero no de experiencia docente a nivel universitario.

² La aspirante presenta constancias de publicaciones, pero no de experiencias investigativas.